

Vrijeme izvoza: 20.05.2024. 07:49:25

Repozitorij: repozitorij.pfst.unist.hr

Ukupan broj zapisa na URL-u: 17

Broj izvezenih zapisa: 17

Naslov	URL	Autori	Naslov izvornika
Pojačanje Ramanovog raspršenja pomoću fotonskog nanomlaza dielektričnih mikrosfera		Gašparić, Vlatko	
Sinteza i karakterizacija nanostrukturiranih silicijskih anoda za Li-ion članke		Raić, Matea	
SPECTROMETER FOR RAMAN AND PHOTOLUMINESCENCE SPECTROSCOPY WITH VARIABLE SPECTRAL RESOLUTION FOR MARINE APPLICATIONS		Pavić, Ivan	
Senzorska svojstva funkcionaliziranoga nanostrukturiranoga silicija		Baran, Nikola	
Fotonički kristali od poroznog silicija kao SERS podloge za blisku infracrvenu pobudu		Škrabić, Marko	
Utjecaj prostornog ograničenja fonona na fotoluminescenciju nanostrukturiranog silicija		Gašparić, Vlatko	
Hibridni spoj strukturiranoga silicija i organskoga poluvodiča za detekciju infracrvene svjetlosti		Đerek, Vedran	
Površinski pojačano Ramanovo raspršenje: od koloidne otopine do stabilnog supstrata		Mikac, Lara	
Nanostrukturna svojstva visoko luminiscentnoga poroznoga silicija		Kosović, Marin	
Analiza strukture, elektronskih i transportnih svojstava visokodopiranih polikristalnih silicijskih tankih filmova		Žonja, Sanja	
Tanki filmovi amorfnano-kristalnog silicija		Juraić, Krunoslav	
Kvantnomehaničko modeliranje u Monte Carlo simulacijama MOS struktura		Grgec, Dalibor	
Elektrokemijsko jetkanje silicija na izolatoru		Balarin, Maja	

Depozicija i karakterizacija nanokristalnog silicija		Ristić, Davor	
Modeliranje i optimizacija vertikalnog potpuno osiromašenog MOSFET-a u tehnologiji silicija ni na čemu		Sviličić, Boris	
Fin Technology for Wide-Channel FET Structures		Jovanović, Vladimir	
Transmission electron microscopy, x-ray diffraction and Raman scattering studies of nanophase TiO ₂		Turković, Aleksandra; Tonejc, Anđelka; Popović, Stanko; Dubček, Pavo; Ivanda, Mile; Musić, Svetozar; Gotić, Marijan	